



WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań, tel. +48 61 665 3374, fax +48 61 665 3375
e-mail: office_demf@put.poznan.pl, www.put.poznan.pl

Poznań, 6 czerwca 2016 r.

WIZ-11 / 299 / 2016

**NA PODSTAWIE ZGODY JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej ogłasza¹**

KONKURS

na stanowisko **starszego wykładowcę** w grupie pracowników naukowych
w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: ergonomia, psychofizjologia pracy oraz zarządzanie
bezpieczeństwem

w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości WIZ PP
(zatrudnienie od 01.10.2016 – umowa o pracę na czas nieokreślony)

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

- posiadać stopień naukowy doktora nauk technicznych;
- posiadać wartościowy dorobek naukowy w zakresie problematyki ergonomii, psychofizjologii pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy;
- legitymować się co najmniej dwuletnim okresem pracy w charakterze nauczyciela akademickiego lub dwuletnim stażem zawodowym;
- posiadać ukończone kursy: audytora wiodącego systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy;
- posiadać doświadczenie z zakresu modelowania zagrożeń pożarowych, wybuchowych i warunków ewakuacji.

Zainteresowanych prosimy o złożenie w terminie do dnia **20.06.2016** r. w sekretariacie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Strzeleckiej 11 (pokój 206), następujących dokumentów:

- Podanie kierowane do JM Rektora przez Dziekana WIZ
- Arkusz kwalifikacyjny
- CV
- Kwestionariusz osobowy (2 różne do pobrania z Intranetu)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów (mgr, dr)
- Odpisy posiadanych kursów.

Bliższych informacji udziela Kierownik Katedry Ergonomii i Inżynierii Jakości, prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu **27.06.2016**.

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Dziekan może konkurs zamknąć lub unieważnić bez podania przyczyny.